

1. Record Nr.	UNISA996279660503316
Titolo	2013 IEEE/CPMT 29th Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium (SemiTherm)
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 2013
ISBN	1-4673-6429-0 1-4673-6428-2
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph